

《统计信号处理》第七教学单元研讨题

杨鼎, 韦可雷, 高司博, 高涵博

1 研讨题 1

考虑二元假设问题

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0: & \quad z[k] = n[k] \\ \mathcal{H}_1: & \quad z[k] = s[k] + n[k]\end{aligned} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

噪声是服从 $n(k) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 的 WGN。

(1) 若 $s[k] = A$, $A \sim \mathcal{N}(0, \sigma_A^2)$ 且与噪声独立, σ_A^2 已知, 求解 NP 判决式。

参照例 5.1, 由于信号服从 $A \sim \mathcal{N}(0, \sigma_A^2)$ 的 WGN, 所以在 \mathcal{H}_0 条件下, $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I})$, 在 \mathcal{H}_1 条件下, $\mathbf{z} \sim \mathcal{N}(\mathbf{0}, (\sigma^2 + \sigma_A^2) \mathbf{I})$,

根据 NP 准则, 如果似然比超过门限

$$L(\mathbf{z}) = \frac{p(\mathbf{z}; \mathcal{H}_1)}{p(\mathbf{z}; \mathcal{H}_0)} > \gamma$$

则 NP 检测器判 \mathcal{H}_1 。其中

$$\begin{aligned}p(\mathbf{z}; \mathcal{H}_1) &= \frac{1}{[2\pi(\sigma_A^2 + \sigma^2)]^{N/2}} \exp \left[-\frac{1}{2(\sigma_A^2 + \sigma^2)} \sum_{n=0}^{N-1} z^2[n] \right] \\ p(\mathbf{z}; \mathcal{H}_0) &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} z^2[n] \right]\end{aligned}$$

对数似然比可以求得

$$\begin{aligned}\ln L(\mathbf{z}) &= \frac{N}{2} \ln \left(\frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \sigma_A^2} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sigma^2 + \sigma_A^2} - \frac{1}{\sigma^2} \right) \sum_{n=0}^{N-1} z^2[n] \\ &= \frac{N}{2} \ln \left(\frac{\sigma^2}{\sigma^2 + \sigma_A^2} \right) + \frac{1}{2} \frac{\sigma_A^2}{(\sigma^2 + \sigma_A^2)\sigma^2} \sum_{n=0}^{N-1} z^2[n]\end{aligned}$$

如果

$$T(\mathbf{z}) = \sum_{n=0}^{N-1} z^2[n] > 2\sigma^2(1 + \frac{\sigma^2}{\sigma_A^2}) \left[\ln \gamma + \frac{N}{2} \ln(1 + \frac{\sigma_A^2}{\sigma^2}) \right] = \gamma'$$

则 \mathcal{H}_1 成立。

(2) 若 $s[k] \sim Ar^k (0 < r < 1)$, $A \sim \mathcal{N}(0, \sigma_A^2)$ 且与噪声独立, σ_A^2 已知, 求解 NP 判决式。

若 $s[k] \sim Ar^k (0 < r < 1)$, 假设可以重写为线性模型

$$\begin{aligned}\mathcal{H}_0 : \mathbf{z} &= \mathbf{n} \\ \mathcal{H}_1 : \mathbf{z} &= \mathbf{H}A + \mathbf{n}\end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned}\mathbf{z} &= \begin{bmatrix} z[0] & z[1] & \cdots & z[N-1] \end{bmatrix}^T \\ \mathbf{n} &= \begin{bmatrix} n[0] & n[1] & \cdots & n[N-1] \end{bmatrix}^T \\ \mathbf{H} &= \begin{bmatrix} 0 & r & \cdots & r^k \end{bmatrix}^T\end{aligned}$$

由于 $A \sim \mathcal{N}(0, \sigma_A^2)$ 且与噪声独立, 所以

$$\mathbf{z} \sim \begin{cases} \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}) & , \mathcal{H}_0 \\ \mathcal{N}(\mathbf{0}, \sigma_A^2 \mathbf{H} \mathbf{H}^T + \sigma^2 \mathbf{I}) & , \mathcal{H}_1 \end{cases}$$

类似第 (1) 问, 根据 NP 准则, 如果似然比

$$L(\mathbf{z}) = \frac{p(\mathbf{z}; \mathcal{H}_1)}{p(\mathbf{z}; \mathcal{H}_0)} > \gamma$$

则 NP 检测器判 \mathcal{H}_1 。其中

$$\begin{aligned}p(\mathbf{z}; \mathcal{H}_1) &= \frac{1}{(2\pi)^{N/2} \det^{1/2}(\sigma_A^2 \mathbf{H} \mathbf{H}^T + \sigma^2 \mathbf{I})} \exp \left[-\frac{1}{2} \mathbf{z}^T (\sigma_A^2 \mathbf{H} \mathbf{H}^T + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{z} \right] \\ p(\mathbf{z}; \mathcal{H}_0) &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left(-\frac{1}{2\sigma^2} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \right)\end{aligned}$$

对数似然比可以求得

$$\begin{aligned}\ln L(\mathbf{z}) &= -N \ln(\sigma) + \frac{1}{2} \ln \det(\sigma_A^2 \mathbf{H} \mathbf{H}^T + \sigma^2 \mathbf{I}) - \frac{1}{2} \mathbf{z}^T (\sigma_A^2 \mathbf{H} \mathbf{H}^T + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{z} + \frac{\mathbf{z}^T \mathbf{z}}{2\sigma^2} \\ &= -N \ln(\sigma) + \frac{1}{2} \ln(\sigma^2 + \sigma_A^2 \mathbf{H} \mathbf{H}^T) + \frac{1}{2} \mathbf{z}^T \left[-(\sigma_A^2 \mathbf{H} \mathbf{H}^T + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} + \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I} \right] \mathbf{z}\end{aligned}$$

利用矩阵求逆引理

$$(\mathbf{A} + \mathbf{BCD})^{-1} = \mathbf{A}^{-1} - \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}(\mathbf{DA}^{-1}\mathbf{B} + \mathbf{C}^{-1})^{-1}\mathbf{DA}^{-1}$$

令 $\mathbf{A} = \sigma^2 \mathbf{I}$, $\mathbf{B} = \mathbf{H}$, $\mathbf{D} = \mathbf{H}^T$, $\mathbf{C} = \sigma_A^2 \mathbf{I}$, 得到

$$\begin{aligned} (\sigma_A^2 \mathbf{H}\mathbf{H}^T + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} &= \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I} - \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I} \mathbf{H} (\mathbf{H}^T \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I} \mathbf{H} + \frac{1}{\sigma_A^2} \mathbf{I})^{-1} \mathbf{H}^T \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I} \\ &= \frac{1}{\sigma^2} \mathbf{I} - \frac{\sigma_A^2 \mathbf{H}^T \mathbf{H}}{\sigma^2(\sigma^2 + \sigma_A^2 \mathbf{H}^T \mathbf{H})} \mathbf{I} \\ &= \frac{\mathbf{I}}{\sigma^2 + \sigma_A^2 \mathbf{H}^T \mathbf{H}} \end{aligned}$$

所以对数似然函数

$$\begin{aligned} \ln L(\mathbf{z}) &= -N \ln(\sigma) + \frac{1}{2} \ln(\sigma^2 + \sigma_A^2 \mathbf{H}\mathbf{H}^T) + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{\sigma^2 + \sigma_A^2 \mathbf{H}^T \mathbf{H}} + \frac{1}{\sigma^2} \right) \mathbf{z}^T \mathbf{z} \\ &= -N \ln(\sigma) + \frac{1}{2} \ln(\sigma^2 + \sigma_A^2 \mathbf{H}\mathbf{H}^T) + \frac{\sigma_A^2 \mathbf{H}^T \mathbf{H}}{\sigma^2(\sigma^2 + \sigma_A^2 \mathbf{H}^T \mathbf{H})} \mathbf{z}^T \mathbf{z} \\ &> \ln \gamma \end{aligned}$$

时, 判 \mathcal{H}_1 。

由于 σ^2, σ_A^2 均已知, 可以整理为

$$\begin{aligned} T(\mathbf{z}) &= \mathbf{z}^T \mathbf{z} \\ &> \frac{\sigma^2(\sigma^2 + \sigma_A^2 \mathbf{H}^T \mathbf{H})}{\sigma_A^2 \mathbf{H}^T \mathbf{H}} (\ln \gamma + N \ln(\sigma) - \frac{1}{2} \ln(\sigma^2 + \sigma_A^2 \mathbf{H}\mathbf{H}^T)) \\ &= \gamma'' \end{aligned}$$

则 \mathcal{H}_1 成立。其中 $\mathbf{H}^T \mathbf{H} = \sum_{k=0}^{N-1} r^{2k} = \frac{1-r^{2N}}{1-r^2}$ 。

(3) 若 $s[k] = A \cos(2\pi f_0 k + \phi)$, A 已知但 ϕ 未知, 若检验统计量采用 $\sum_{k=0}^{N-1} z[k] A \cos(2\pi f_0 k)$, 讨论大 N 情况下偏移系数及其与 ϕ 的关系。

假设 ϕ 服从均匀分布, $\phi \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$, 则 $E[\cos(\phi)] = E[\sin(\phi)] = 0$

$$\begin{aligned}
E(T; \mathcal{H}_1) &= E \left[\sum_{k=0}^{N-1} z[k] A \cos(2\pi f_0 k) \right] \\
&= E \left[\sum_{k=0}^{N-1} (s[k] + n[k]) A \cos(2\pi f_0 k) \right] \\
&= E \left[\sum_{k=0}^{N-1} A^2 \cos(2\pi f_0 k + \phi) \cos(2\pi f_0 k) \right] \\
&= E \left\{ \sum_{k=0}^{N-1} \frac{A^2}{2} [\cos(4\pi f_0 k + \phi) + \cos(\phi)] \right\} \\
&= \frac{N A^2}{2} \cos(\phi) + E \left[\sum_{k=0}^{N-1} \frac{A^2}{2} \cos(4\pi f_0 k + \phi) \right] \\
&= \frac{N A^2}{2} \cos(\phi)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E(T; \mathcal{H}_0) &= E \left[\sum_{k=0}^{N-1} z[k] A \cos(2\pi f_0 k) \right] \\
&= E \left[\sum_{k=0}^{N-1} n[k] A \cos(2\pi f_0 k) \right] \\
&= 0
\end{aligned}$$

由于噪声 $n[k] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 的 WGN, 所以 $E[n[k]n[l]] = \delta(k, l)\sigma^2$

$$\begin{aligned}
Var(T; \mathcal{H}_0) &= E \left\{ \left[\sum_{k=0}^{N-1} z[k] A \cos(2\pi f_0 k) \right]^2 \right\} - E^2 \left[\sum_{k=0}^{N-1} z[k] A \cos(2\pi f_0 k) \right] \\
&= A^2 E \left[\sum_{k=0}^{N-1} \sum_{l=0}^{N-1} n[k] n[l] \cos(2\pi f_0 k) \cos(2\pi f_0 l) \right] \\
&= A^2 \sigma^2 \sum_{k=0}^{N-1} \cos^2(2\pi f_0 k) \\
&= \frac{A^2 \sigma^2}{2} \sum_{k=0}^{N-1} 1 + \cos(4\pi f_0 k)
\end{aligned}$$

对于大的 N 值

$$\begin{aligned}\frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \cos k\alpha &= \frac{1}{N} \operatorname{Re} \left(\sum_{k=0}^{N-1} \exp(jk\alpha) \right) \\ &= \frac{1}{N} \operatorname{Re} \left[\exp(j(N-1)\alpha/2) \frac{\sin(N\alpha/2)}{\sin(\alpha/2)} \right] \\ &\approx \frac{\sin(N\alpha)}{2N \sin(\alpha/2)}\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(T; \mathcal{H}_0) &\approx \frac{A^2 \sigma^2}{2} \left(N + \frac{\sin(N\alpha)}{2 \sin(\alpha/2)} \right) \\ &\approx \frac{NA^2 \sigma^2}{2}\end{aligned}$$

偏移系数

$$\begin{aligned}d^2 &= \frac{[E(T; \mathcal{H}_1) - E(T; \mathcal{H}_0)]^2}{\operatorname{Var}(T; \mathcal{H}_0)} \\ &= \frac{NA^2}{2\sigma^2} \cos^2 \phi\end{aligned}$$

偏移系数与 ϕ 有关, 当 $\phi = 0, \pi$ 时, 检测性能最佳, 当 $\phi = \pi/2, 3\pi/2$ 时, 检测性能最差。

这是由于检验统计量 $\sum_{k=0}^{N-1} z[k] A \cos(2\pi f_0 k)$ 不能构成单一的充分统计量。

由于 $s[n] = A \cos(2\pi f_0 n + \phi)$,

$$\begin{aligned}p(\mathbf{z}; \mathcal{H}_1) &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=0}^{N-1} [z[n] - A \cos(2\pi f_0 k + \phi)]^2 \right\} \\ &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{k=0}^{N-1} z^2[n] - 2A \left(\sum_{k=0}^{N-1} z[n] \cos 2\pi f_0 k \right) \cos \phi \right. \right. \\ &\quad \left. \left. + 2A \left(\sum_{k=0}^{N-1} z[n] \sin 2\pi f_0 k \right) \sin \phi \right] + \sum_{k=0}^{N-1} A^2 \cos^2(2\pi f_0 k + \phi) \right\} \\ &= \frac{1}{(2\pi\sigma^2)^{N/2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2\sigma^2} \left[\sum_{k=0}^{N-1} A^2 \cos(2\pi f_0 k + \phi) - 2T_1(\mathbf{z}) \cos \phi + 2T_2(\mathbf{z}) \sin \phi \right] \right\} \\ &\quad \cdot \exp \left[-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{k=0}^{N-1} z^2[n] \right] \\ &= g(T(\mathbf{z}), T_2(\mathbf{z}), \phi) \cdot h(\mathbf{z})\end{aligned}$$

其中

$$T_1(\mathbf{z}) = \sum_{k=0}^{N-1} Az[n] \cos 2\pi f_0 k$$

$$T_2(\mathbf{z}) = \sum_{k=0}^{N-1} Az[n] \sin 2\pi f_0 k$$

根据 Neyman-Fisher 因子分解定理, $T_1(\mathbf{z})$ 和 $T_2(\mathbf{z})$ 共同构成充分统计量, 单一的 $T_1(\mathbf{z})$ 并没有包含进行 NP 假设检验的所有信息。

2 研讨题 2: 雷达信号检测问题。

考虑二元假设检验问题

$$H_0: \quad z(k) = n(k)$$

$$H_1: \quad z(k) = s[k] + n(k) \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

其中噪声 $n(k)$ 是服从 $n(k) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 的 WGN。

1、若 $s[k] = Ar^k$, r 已知且 $0 < r < 1$, $A \sim \mathcal{N}(0, \sigma_A^2)$, σ_A^2 未知且与噪声 A 独立, 求 GLRT 判决式

(2) 若 $s[k]$ 是广义平稳随机过程, 其功率谱密度

$$P_s(f; P_0) = \begin{cases} 2P_0 & 0 \leq f \leq 1/4 \\ 0 & 1/4 < f \leq 1/2 \end{cases}$$

其中 P_0 未知, 求 GLRT 判决式。

3 研讨题 3

高斯噪声中已知信号的分析与仿真, 考虑二元假设

$$H_0: \quad z(k) = n(k)$$

$$H_1: \quad z(k) = s[k] + n(k) \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

噪声是服从 $n(k) \sim \mathcal{N}(0, 5)$ 的 WGN, 信号为零均值高斯随机信号, 协方差矩阵 $[\mathbf{C}]_{ij} = c[i-j]$, $j = 0, 1, \dots, N-1$, 其中 $c[k] = \frac{1}{1-0.9^2} 0.9^{|k|}$, 若 $N = 100$, 虚警概率设定为 0.01, 试通过计算机模拟分析检测门限及检测概率。

4 研讨题 4

能量检测器的分析与仿真：考虑二元假设

$$\begin{aligned} H_0 : \quad & z(k) = n(k) \\ H_1 : \quad & z(k) = s[k] + n(k) \end{aligned} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

噪声是服从 $n(k) \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 的 WGN, σ^2 已知。

(1) 若 $s(k)$ 是完全未知确定信号, 假定 $\sigma^2 = 1, N = 10$, 虚警概率设定为 0.01, 分析检测门限, 能得到检测概率吗?

若 $s(k)$ 是完全未知确定信号, 则使用最大似然估计 $\hat{s}(k) = z(k)$, 似然比为

$$\Lambda(\mathbf{z}) = \frac{p(\mathbf{z}|\hat{s}[0], \hat{s}[2], \dots, \hat{s}[N-1], \mathcal{H}_1)}{p(\mathbf{z}|\mathcal{H}_0)}$$

化简可以得到检测统计量与检测门限为能量检测器的形式:

$$T(\mathbf{z}) = \sum_{n=0}^{N-1} z^2[n] = \sum_{n=0}^{N-1} z[n]z[n] = \sum_{n=0}^{N-1} z[n]\hat{s}[n] > \gamma$$

若要得到其检测性能, 必须限定一个大前提, 即大数据量, 小信噪比的时候, 近似有

$$P_D \approx Q[Q^{-1}(P_F) - d^2]$$

其中 $d^2 = \frac{(\epsilon/\sigma^2)^2}{2N}$, ϵ/σ^2 为信噪比。

虚警概率为 0.01 的检测概率仿真图如下, 其中第一张图是无限定信噪比的检测概率, 考虑到检测性能前提, 画出了信噪比低于 0dB 条件下的检测概率曲线, 可以看出, 检测概率较小。

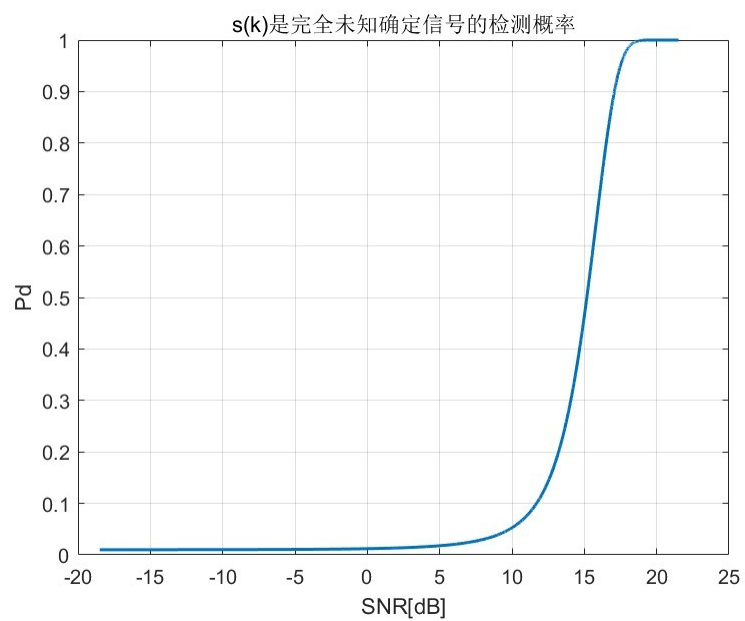


图 4.1: $s(k)$ 是完全未知确定信号的检测概率

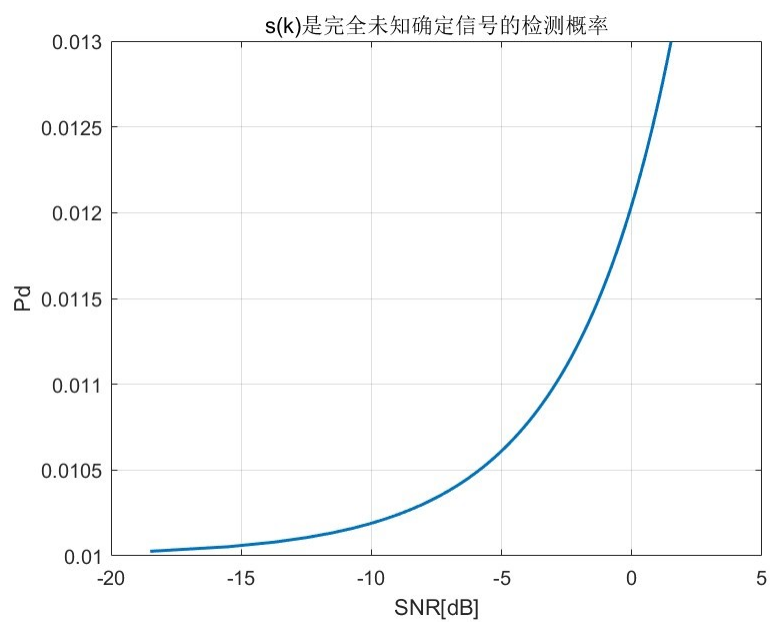


图 4.2: $s(k)$ 是完全未知确定信号的检测概率

(2) 若 $s(k)$ 是均值为零方差为 σ_s^2 的白高斯信号, 假定 $\sigma^2 = \sigma_s^2 = 1, N = 100$, 虚警概率设定为 0.01, 试分析检测门限及检测概率并仿真。

若 $s(k)$ 是均值为零, 方差为 $\sigma_s^2 = 1$ 的高斯白噪声, 为典型的高斯白噪声的高斯白噪声随机信号检测, 似然比为

$$\Lambda(\mathbf{z}) = \frac{p(\mathbf{z}|\mathcal{H}_1)}{p(\mathbf{z}|\mathcal{H}_0)} > \eta$$

由此可以化简得到检验统计量与门限

$$T(\mathbf{z}) = \sum_{n=0}^{N-1} z^2[n] > \gamma$$

与确定性信号不同的是, 由于信号和噪声均服从高斯分布, 则有

$$\chi_N^2 \sim \begin{cases} \frac{T(\mathbf{z})}{\sigma^2}, & \mathcal{H}_0 \\ \frac{T(\mathbf{z})}{\sigma^2 + \sigma_s^2}, & \mathcal{H}_1 \end{cases}$$

因此虚警概率与检测门限分别为

$$P_F = Pr\{T(\mathbf{z}) > \gamma | \mathcal{H}_0\} = Pr\left\{\frac{T(\mathbf{z})}{\sigma^2} > \frac{\gamma^2}{\sigma^2} | \mathcal{H}_0\right\} = Q_{\chi_N^2}\left(\frac{\gamma^2}{\sigma^2}\right)$$

$$\gamma = \sigma^2 Q_{\chi_N^2}^{-1}(P_F)$$

检测概率为

$$\begin{aligned} P_D &= Pr\{T(\mathbf{z}) > \gamma | \mathcal{H}_1\} \\ &= Pr\left\{\frac{T(\mathbf{z})}{\sigma^2 + \sigma_s^2} < \frac{\gamma}{\sigma^2 + \sigma_s^2} | \mathcal{H}_1\right\} \\ &= Q_{\chi_N^2}\left(\frac{\gamma}{\sigma^2 + \sigma_s^2}\right) \\ &= Q_{\chi_N^2}\left(\frac{\sigma^2 Q_{\chi_N^2}^{-1}(P_F)}{\sigma^2 + \sigma_s^2}\right) \\ &= Q_{\chi_N^2}\left(\frac{Q_{\chi_N^2}^{-1}(P_F)}{\sigma_s^2/\sigma^2 + 1}\right) \end{aligned}$$

由卡方右尾函数性质可知, 当信噪比 σ_s^2/σ^2 增加, 检测概率增减, 限定虚警概率为 0.01 条件下, 仿真检测性能曲线如下

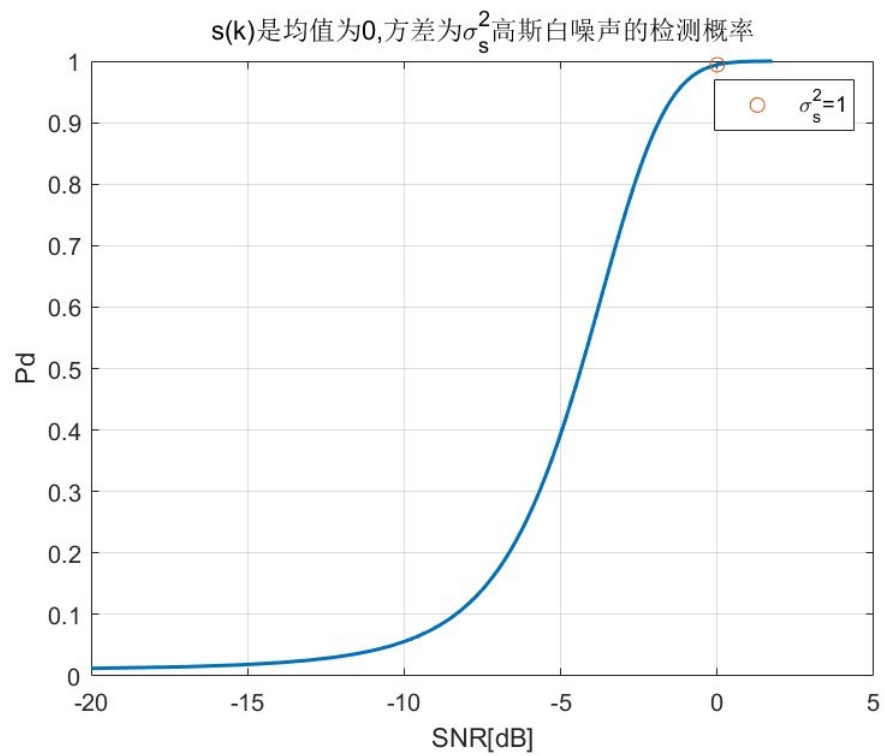


图 4.3: $s(k)$ 是均值为 0, 方差为 σ_s^2 高斯白噪声的检测概率

其中当 $\sigma^2 = \sigma_s^2 = 1$ 时, 门限为 135.8067, 检测概率 $P_D = 99.42\%$